

ST02-18G1

18V 200W

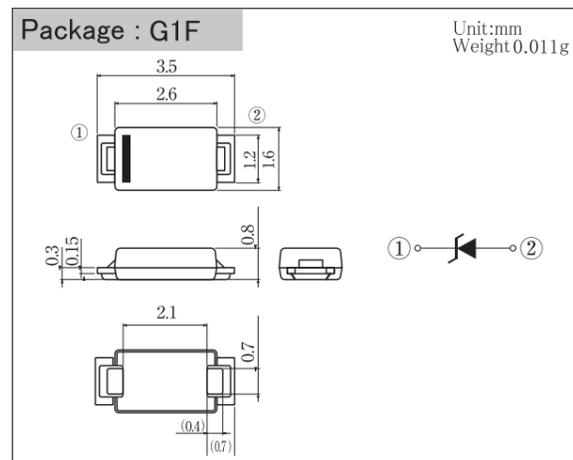
特長

- ・ 1Wクラス
- ・ 小型SMD
- ・ 車載用途も対応可能

Feature

- ・ 1W Class
- ・ Small SMD
- ・ Available for automotive use

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は(半導体製品一覧表)をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

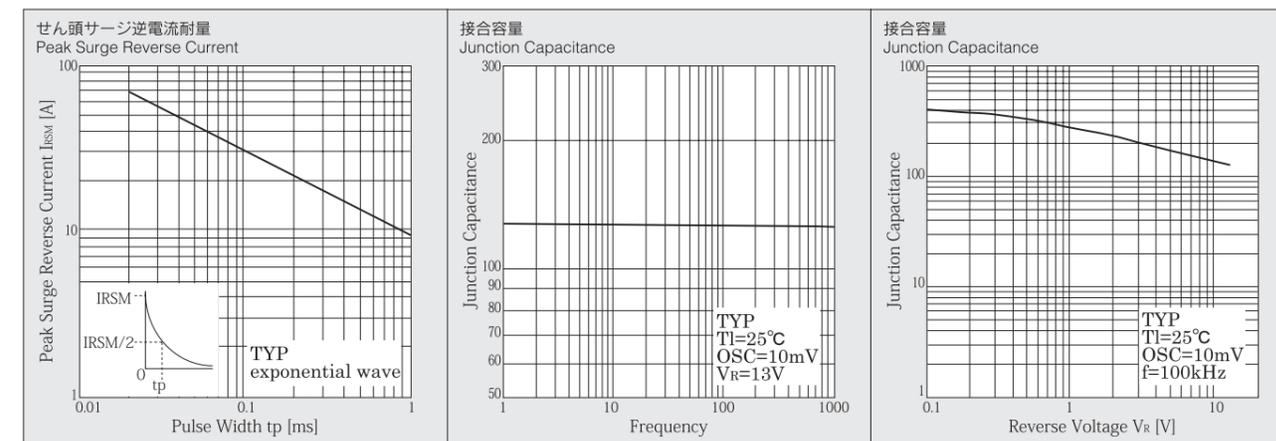
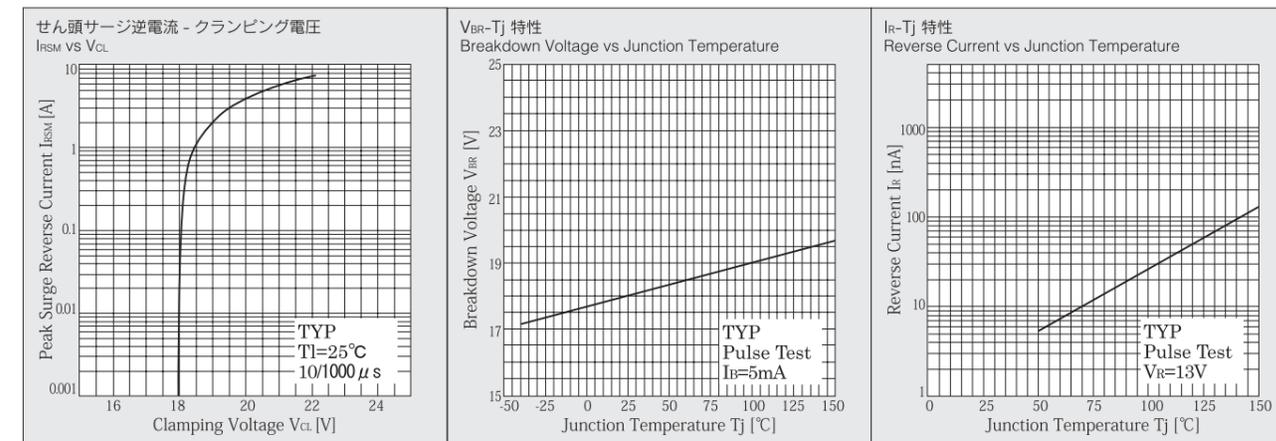
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 規定値 Ratings | 単位 Unit |
|--|--------------|---|----------------|------------------|
| 保存温度 Storage temperature | T_{stg} | | -55~150 | $^\circ\text{C}$ |
| 接合部温度 Operating junction temperature | T_j | | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current | I_{RSM} | 10/1000 μs 非繰り返し 10/1000 μs Non-repetitive | 7.5 | A |
| せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power | PR_{SM} | 10/1000 μs 非繰り返し 10/1000 μs Non-repetitive | 200 | W |
| 許容損失 Power Dissipation | P | | 1 | W |
| 連続印加電圧 Maximum reverse voltage | V_{RM} | | 13 | V |

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| 動作開始電圧 Breakdown voltage | V_{BR} | $I_R=5\text{mA}$ | MIN. 16.8 TYP. 18.0 MAX. 19.1 | V |
| 制限電圧 Restriction voltage | V_{CL} | 10/1000 μs $I_{RP}=7.5\text{A}$ | MAX. 26.6 | V |
| 逆電流 Reverse current | I_R | $V_R=13\text{V}$, パルス測定 $V_R=13\text{V}$, Pulse measurement | MAX. 5.0 | μA |
| 熱抵抗 Thermal resistance | θ_{j1} | 接合部・リード間 フリット基板実装 junction to lead On glass-epoxy substrate | MAX. 20 | $^\circ\text{C}/\text{W}$ |
| | θ_{ja} | 接合部・周囲間 フリット基板実装 160mm ² junction to ambient On glass-epoxy substrate 160mm ² | MAX. 120 | |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



*Sine waveは50Hzで測定しています。
*50Hz sine wave is used for measurements.
*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typicalは統計的な実力を表しています。
*Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical a statistical average of the devices ability.